# Newly Developed Wear Testing Machine Having Sufficient Reproducibility Useful for Investigating Roller Chains

Ryoichi SAITO<sup>1)\*</sup>, Nao-Aki NODA<sup>2)</sup> and Yoshikazu SANO<sup>2)</sup>

1) Senqcia Corporation Kanto Works

2) Dept. of Mechanical and Control Engineering, Kyushu Institute of Technology

Abstract: Roller chains are commonly used for transmission of mechanical power on many kinds industrial machinery. Roller chain makers have done a lot of efforts to improve the wear resistance by using conventional types of wear testing machine. However, such conventional wear testing needs huge amount of time and cost. Therefore, this study focuses on developing a new wear testing machine, which can evaluate the wear amount efficiently without using main chain components such as inner plate, outer plate and roller. The experimental results show that this newly developed wear testing machine may realize the

almost same wear rate under stable condition and similar wear status of the conventional chain type testing machine. The newly developed wear testing machine may be useful for improving the wear resistance of roller chains conveniently compared to the conventional chain type testing machine.

Keywords: roller chain; wear; testing machine; pin; bush.







Received on Jun. 27, 2019 ; Accepted on Sep. 5, 2019

<sup>\*</sup> Corresponding author. E-mail : Ryoichi.Saito@senqcia.com, Address : Senqcia Corporation Kanto Works, 5100 Mikajiri Kumagaya Saitama 360-0843



# 実機における摩耗の再現性に優れたチェーン用 円筒面摺動式摩耗試験機の開発

斉藤 亮一<sup>1)\*</sup>·野田 尚昭<sup>2)</sup>·佐野 義一<sup>2)</sup>

Newly Developed Wear Testing Machine Having Sufficient Reproducibility Useful for Investigating Roller Chains Ryoichi SAITO, Nao-Aki Noda and Yoshikazu SANO

# 1. 緒言

ローラチェーンは動力伝達や部品搬送を行う機械要素 として、自動車やオートバイ、鉄鋼、化学、食品、エレクト ロニクスといった幅広い産業分野で使用されている。ロー ラチェーンとスプロケットの噛み合いによる駆動力の伝 達は、同じ目的で使用されるベルト駆動方式と比較する と、伝動能力が大きく、スリップが無視できる程小さいた め伝達効率も高いといった利点を持つ。ローラチェーンは 信頼性の高い動力伝達機械要素であるが, 一般にチェーン の寿命は切断その他の突発的な事故を除けば、ほとんどの 場合、チェーンの伸びによって決まる。 チェーンがスプロ ケット上で噛み合う際, Fig.1のピンとブシュが摺動し, ピ ン外周とブシュ内周の摩耗が進行する。これがチェーン の伸びをもたらし、摩耗が進行すると、伸びたチェーンが スプロケットに乗り上げる等の不具合をもたらす。この ため、 チェーンの耐摩耗性を向上させることが、 チェーン メーカの重要な課題の一つとなっている<sup>1-11)</sup>。

この耐摩耗性の評価は、実物サイズのチェーンとスプロ ケットを用いたチェーン実体摩耗試験機による評価方法を 採用することが多い。しかし、この方法では実体のチェー ンとスプロケットを用い、数十リンクのチェーンやプレー トを準備する必要があり、これらの準備や据付に多大な費 用と工数が必要とされる等の問題がある。このような観点 から、使用するチェーンを少なくした試験機の研究も行わ れているが<sup>12,13)</sup>、実機との比較はなされておらず、試験後 のピンの摩耗断面が扇形となり、実体のチェーンと異なる ことから、評価精度に課題が残されている。

更に,近年では従来の鉄鋼材料から,セラミックス等の高 機能材を用いたチェーンの開発も進んでいる<sup>14)</sup>。一例とし て,加熱炉内で用いるチェーン等は,高温環境下における 耐摩耗性が要求されるため,セラミック製チェーンの実用 化が進められているが、実体摩耗試験機による評価は試験 片の製作費用を考えても実現性は低い。そこで本研究では、 チェーン実体との再現性が高く、簡便で高精度な評価がで きる新たな「円筒面摺動式摩耗試験機」の開発に取り組む。

### 2. 実体チェーンの摩耗と評価方法

#### 2・1 チェーンの摩耗のこれまでの評価方法

Fig.1 は本研究に用いるローラチェーン構成部材各部の 組立て状態を示すもので、稼働中の引張り力をTで表して



Fig. 1. Schematic illustration of the roller chain whose mechanical wear between pin and bush causes elongation and final failure. (Online version in color.)

<sup>2019</sup>年6月27日受付 2019年9月5日受理 (Received on Jun. 27, 2019; Accepted on Sep. 5, 2019)

<sup>1)</sup> センクシア(株) 関東製作所 (Senqcia Corporation Kanto Works)

<sup>2)</sup> 九州工業大学大学院工学研究院機械知能工学研究系 (Dept. of Mechanical and Control Engineering, Kyushu Institute of Technology)

<sup>\*</sup> Corresponding author. E-mail : Ryoichi.Saito@senqcia.com, Address : Senqcia Corporation Kanto Works, 5100 Mikajiri Kumagaya Saitama 360-0843

いる。外プレートと内プレートを引張り方向に交互に組み 合わせて連結させたものが基本構造である。外リンクは外 プレートにピンを圧入して結合したもの (Fig.1の①) を呼 び、内リンクは自由に回転できるローラをはめたブシュを 内プレートに圧入して結合したもの (Fig.1の②) を呼ぶ。 これらの圧入により、回転を防ぐことができる。 ピンとブ シュは滑り軸受け部を構成し、 圧力を受けながら滑り摩擦 を繰り返し、その累積により時間と共にピンとブシュの摩 耗が進行する。Fig.2は摩耗によるチェーン伸びが許容限で ある2%を超えたために廃棄となったチェーンの摺動部, ピンとブシュの摩耗状況を示す。 共に軸直角断面で三日月 状に摩耗し、ピンの摩耗深さW<sub>p</sub>(Fig.2 (a) 参照) はピン外 径の約17%に達し、ブシュの摩耗深さW<sub>B</sub>(Fig.2 (b)参照) はブシュ肉厚の約26%に達している。特に断らない限り、 ピンとブシュの摩耗深さの合計量(W<sub>P</sub>+W<sub>P</sub>)をチェーン の摩耗WTと呼ぶ。

このような摩耗の状態を調べるため, Fig.3に示すよう な,実物サイズのチェーンとスプロケットを用いたチェー ン実体摩耗試験方法がある<sup>15)</sup>。この試験方法は,実体の チェーンとスプロケットを用いるため,最も直接的な評価 方法であり,比較的実機の摩耗を再現できている。しかし, 試験のために,外プレート,内プレート,ローラといった



Fig. 2. Pin and bush whose wear amounts reach the use limit. (Online version in color.)



(a) Schematic illustration



(b) Actual machine without rotation

Fig. 3. Conventional wear testing machine for the roller chain. (Online version in color.)

チェーン構成部品を全て用意する必要があり, チェーンサ イズが大きくなるほど, 据付や製造に多大な費用・工数を 要し, 準備に一ヶ月以上有することもある。そこで本研究 では, 実体チェーンやプレートを用いなくとも, 摺動部材 の耐摩耗性を実体チェーンにおける結果と同様に評価でき る新たな「円筒面摺動式摩耗試験機」の開発に取り組む。

#### 2・2 チェーンの摩耗のメカニズム

2・2・1 チェーン伝動におけるチェーンの摩耗発生箇所

Fig.4にローラチェーンの一般的な伝動状況を示す。Table 1は、伝動範囲における①ピンとブシュ間の接触荷重Pc, と②ピンとブシュの角度変化に伴う摺動,の状態を示す。 チェーンの摩耗は①と②が同時に作用することで発生する。 位置A<sub>1</sub>から位置A<sub>2</sub>に移動する際の範囲A(Fig.4, Table 2参 照)と、位置B<sub>1</sub>から位置B<sub>2</sub>に移動する際の範囲B(Fig.4, Table 2参照)にて①と②は同時に発生し、他の範囲では同 時には発生しない。

ここで角度変化に伴う摺動とは、チェーンがスプロケットに巻き付くことで生じるピン・ブシュの水平位置からの 角度のずれを指す。Fig.4の範囲Aに注目する。 $\angle OAO' =$  $\theta_A$ と定義すると、 $0 \le \theta_A \le \theta_0$ , Pc = Tである。ここで $\theta_0$ は スプロケットの歯の等間隔角度を示し、スプロケットの歯 数をNとすると、 $\theta_0 = 2 \pi/N$ である。注目するピン、ブシュ を黒丸で示す。Fig.4の位置A<sub>1</sub>に黒丸があるとき、 $\angle OAO'$ =0である。黒丸が位置A<sub>2</sub>に移動すると、チェーンがスプ ロケットに巻き付くことで外プレートと内プレートに屈曲 角度が生じ、 $\angle OAO' = \theta_0$ となる。ピンは外プレートに、ブ シュは内プレートに圧入固定されているため、外プレート と内プレートの屈曲角度は、ピンとブシュのずれの角度と 等しい。ピン・ブシュに角度差が生じ、接触荷重Pcが作用 するため、範囲Aで摩擦・摩耗が生じる。

範囲Bについても、範囲Aと同様である。 $\angle OBO' = \theta_B \&$ 定義すると、 $0 \le \theta_B \le \theta_0$ , Pc = Tである。Fig.4の位置B<sub>1</sub>に 黒丸があるとき、 $\angle OBO' = \theta_0$ である。黒丸が位置B<sub>2</sub>に移動 すると、 $\angle OBO' = 0 \&$ なる。ピン・ブシュに角度差が生じ、 接触荷重Pcが作用するため、範囲Bで摩擦・摩耗が生じる。 2・2・2 ピンおよびブシュの摺動状態

チェーンの摩擦挙動は, 摩耗が発生するFig.4の範囲A と範囲Bの2区間でのピンとブシュの摺動動作に注目すれ ば良い。そこで, 範囲Aと範囲Bのピン・ブシュの摺動状

Table 1. Variation of tensile load and bend angle.

Range	Tensile load	Bend angle	Wear
А	Т	Changing as $\theta_A=0\longrightarrow \theta_0$	Appears
В	Т	Changing as $\theta_B = \theta_0 \rightarrow 0$	Appears
С	Т	Fixed as $\theta_{\rm C}=0$	Not appears
D	T→0	Fixed as $\theta_D = \theta_0$	Not appears
Е	0	$\theta_{\rm E} \rightleftharpoons 0$ Depending on the slack of the chain	Not appears
F	$0 \rightarrow T$	Fixed as $\theta_F = \theta_0$	Not appears

態について, Fig.5を用いて説明する。なお, Fig.5はスプロ ケットの歯が外リンクに入った場合を示し, ローラの絵は 省略する。Fig.5 (a) はFig.4の範囲Aを示し, Fig.5 (b) は Fig.4の範囲Bを示す。

Fig.5 (a) に示す駆動側について説明する。Fig.5 (a-1) は 位置 A<sub>1</sub>と等しく、チェーンの屈曲角度 $\theta_A = 0$ である。Fig.5 (a-3) は位置 A<sub>2</sub>と等しく、チェーンの屈曲角度 $\theta_A = \theta_0$ であ る。Fig.5 (a-2) は、屈曲角度 $\theta_A = \theta_0/2$ の位置を示す。駆動 側では、スプロケットがチェーンのローラを押すことで発 生したチェーン張力により、ピンとブシュ間に接触荷重 Pc = Tが生じ、押圧状態となる。この状態のまま、スプロケッ トの回転と共に、ブシュが反時計回りに回転する (Fig.5 (a-2))。スプロケットの歯の等間隔角度 $\theta_0$ 分回転した時点で、 ブシュの摺動が止まる (Fig.5 (a-3))。ブシュ内面の周速度 を摺動速度 Vとする。Fig.5 (a) に示すように、ブシュの摺 動角度 $\theta_A$ はスプロケットの回転速度と等しく、ブシュの回 転速度はスプロケットの回転速度と等しい。すなわち駆動 側では、接触荷重 Pc = Tの押圧状態でピンが固定され、ブ シュが摺動速度 V で角度 $\theta_0$ 回転する摺動を示す。

Table 2. Definition of position  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $B_1$ ,  $B_2$  and  $\theta_0$  in range A, B shown in Fig.4.

Items	Definition
Position A <sub>1</sub>	The chain starts engaging with the sprocket under tension in the driving side.
Position A <sub>2</sub>	The chain is bent at angle $\theta_0$ under tension in the driving side.
Position B <sub>1</sub>	The chain starts to move away from the sprocket under tension in the driven side.
Position B <sub>2</sub>	The chain is bent at angle $\theta_0$ under tension in the driven side.
Angle $\theta_0$	The angle specifies the interval of sprocket teeth as $\theta_0 = \frac{2\pi}{N}$ , where N is the number of teeth in sprocket



Fig. 4. Illustration for range A, B, C, D, E, F, each of which has distinct mechanical state in the roller chain. (Online version in color.)

次に従動側について説明する。Fig.5 (b-1) は, Fig.4の位 置 $B_1$ と等しく, チェーンの屈曲角度 $\theta_B = \theta_0$ である。Fig.5 (b-3) は, Fig.4の位置 $B_2$ と等しく, チェーンの屈曲角度 $\theta_B$ = 0である。Fig.5 (b-2) は, 屈曲角度 $\theta_B = \theta_0/2$ の位置を示す。 従動側では, 駆動側でチェーン張力Tが発生するので, ピン とブシュ間に接触荷重Pc = Tが生じ, 押圧状態となる。こ の状態のまま, スプロケットの回転と共に, ピンが反時計回 りに回転する (Fig.5 (b-2))。スプロケットの歯の等間隔角度  $\theta_0$ 分回転した時点で, ピンの摺動が止まる (Fig.5 (b-3))。す なわち従動側では, 接触荷重Pc = Tの押圧状態でブシュが 固定され, ピンが摺動速度Vで角度 $\theta_0$ 回転する摺動を示す。

チェーンが駆動, 従動のスプロケットを経て1周すると, ピンとブシュの位置関係が初期の水平状態に戻るため, チェーン1周あたり1往復の揺動摩擦と見える。しかし, そ の実態は, 駆動側のFig.5 (a) では, ピン固定でブシュが摺 動し, 従動側のFig.5 (b) では, ブシュ固定でピンが摺動す る複雑な摩擦挙動をしている。これがチェーンの摩擦のメ カニズムである。



Fig. 5. The load and sliding condition of driving state and driven state. (Online version in color.)

# ピンとブシュの摩擦挙動を再現する 試験機の開発

#### 3.1 開発試験機設計指針

チェーン実体摩耗試験は,最も直接的な評価方法である が,チェーンの準備や据付に多大な工数と費用が必要とさ れる。チェーン実体摩耗試験機より簡易な方法で,チェー ン実体の摩擦条件を可能な限り再現させることで,チェー ン実体摩耗試験機と同様の評価が可能な試験装置の開発を 試み,開発試験機の指針を①②とした。

①ピン・ブシュの実際の摺動を可能な限り実現する②試験装置の単純化を目的に、最小限の部品構成とする

チェーン実体摩耗試験では、チェーンとスプロケットの 噛合い時の振動や、チェーンを構成する部品の製造公差や 組立、装置への据付誤差等により、試験結果にばらつきが 生じやすい。そこで指針②より、ピンを想定した中実軸と ブシュを想定した円筒物の2部品のみを用いて、外プレート、内プレート、ローラを用いない構造とした。このこと で、再現性の向上、試験片製作費や納期の削減および作業 効率の向上を見込んだ。なお、表面処理等、試験片の製作 上の簡易性を考慮して、試験片は実製品に準拠する寸法と した。

#### 3・2 ピン, ブシュの摩擦挙動の再現

Fig.6は開発試験機とチェーン実体における, ピンとブシュの表面の摺動方向を示したものである。指針①より, 開発試験機の動作は, ピンを固定しブシュを往復摺動させ る構造とした。Fig.6に示すように, チェーン実体では, ピン固定でブシュが摺動する状態と, ブシュ固定でピンが 摺動する状態を繰り返す。ここで, チェーンの伸びに影響 するチェーン引張り方向のピンとブシュの接点, 点P・Q (Fig.6参照)に注目すると, それぞれの摺動方向は往復を 示す。開発試験機もチェーン実体と同様に, ピンとブシュ の接点を往復摺動させることで、チェーン実体と同様の評価が可能と考え、開発試験機に往復摺動摩擦機構を採用した。この機構は、ピンを一定荷重で押圧しながら、ブシュを揺動させればよく、開発試験機の制御も容易であることから、試験精度の向上も見込める。なお、摺動方向の詳細な説明を付録に示した。

#### 3・3 摺動試験部分の構造と概説

Fig.7に開発試験機の構造の概略を示す。試験片のブシュ は、ホルダに圧入固定される。ホルダは治具A, Bに固定さ れるため、組み上がった治具と試験片ブシュは一体構造と なる。ブシュの内径にピンを挿入し、試験機のモータシャ







Fig. 7. Schematic illustration of the newly developed wear testing machine. (Online version in color.)

フトと治具Aを連結する。モータを運転させて、ブシュを 摺動させる。 ピンをブシュに押し付けるために、 ブシュ端 面から飛び出したピンの両端を油圧シリンダにより水平方 向に押圧する。押圧されたピンは回転しないため、 ブシュ を揺動させれば、ピンを固定したブシュの往復摺動摩擦と なる。更に往復摺動を1サイクルとし、摺動終わりから開 始までのアイドリング時間を設定できるようにした。油圧 シリンダは水平方向に移動し、 ピンおよびブシュが摩耗し ても、ピンとブシュ間の接触圧力を一定に保つ。ピン中心 の移動量を計測することで、 ピンとブシュを取り外すこと なく、 ピン・ブシュの合計摩耗量を計測可能とした。 なお、 実体チェーンでは、 ピンとブシュの摺動により摩耗粉が生 成され、振動によりピンとブシュの隙間から排出される。 開発試験機は、 摺動部が少なく振動が生じにくいため、 摩 耗粉が堆積しやすい。そこで,負荷方向を水平方向とし, ブシュの鉛直上下方向に孔を設けた。Fig.8に試験片の断面 と摩耗粉の流れを示す。

#### 3・4 開発試験機の仕様

Fig.9に開発試験機の揺動部の外観を示す。ピン径D<sub>p</sub>
= 10~100 mmを視野に、ここではピン径D<sub>p</sub>=15 mm~
23 mmを試験対象とし、開発試験機の仕様を決めた。Table



Fig. 8. Flow of the wear debris and lubricant for the newly developed wear testing machine using the grooved bush. (Online version in color.)



Fig. 9. Photograph of the newly developed wear testing machine. (Online version in color.)

3に開発試験機の仕様を示す。

# 開発試験機とチェーン実体摩耗試験機を 用いた同一条件での摩耗試験

#### 4・1 試験片仕様と試験条件

開発試験機における寸法,荷重および摺動速度はチェー ン実体摩耗試験機 (Fig.3 (b) 参照,以下実体試験機とする) と同一とした。ここでは,試験片寸法は,ピン外径 $D_P$ = 15.8 mm (Fig.10 (a) 参照),ブシュ内径 $D_{BI}$ =16.3 mm,ブシュ 長さ $L_B$  = 52.9 mm (Fig.10 (b) 参照)とし,ピンの材質は SCM435,ブシュの材質はSCM415とした。それぞれの化学 成分をTable 4に示す。Table 5に機械的性質および加工方 法を示す。開発試験機用のピンおよびブシュは旋盤加工と した。一方,実体試験機用のピンは冷間鍛造,ブシュは冷 間引抜加工とした。それぞれの試験片は,そのままの状態

Table 3. Specification of the newly developed wear testing machine.

Whole size		1700×1300×1800 [mm]
Load	Pc	700-80,000 [N]
Average sliding speed	V	0.01-7 [m/min]
Idling time		0.01-9.99 [sec]
Sliding angle	$\theta_0$	0.2-72 [degree]
Diameter of the pin	$D_p$	φ 15-23 [mm]
Diameter of the bush	$D_B$	φ 22-40 [mm]
Inside diameter of the bush	$\mathrm{D}_{\mathrm{BI}}$	φ 16-24 [mm]
Length of the pin	L <sub>P</sub>	68-100 [mm]
Length of the bush	$L_B$	52-77 [mm]
Length of the sliding area		52-77 [mm]

Table 4. Chemical composition of specimens [%].

Testing machine	Newly developed wear testing		Conventional chain type testing		
Items	Pin	Bush	Pin	Bush	
Material	SCM435	SCM415	SCM435	SCM415	
С	0.37	0.17	0.35	0.15	
Si	0.26	0.30	0.19	0.21	
Mn	0.81	0.78	0.76	0.76	
Р	0.023	0.016	0.014	0.013	
S	0.023	0.012	0.020	0.013	
Cr	1.11	0.90	1.12	0.98	
Мо	0.15	0.15	0.16	0.18	



Fig. 10. Size of the pin and bush for wear testing [mm]. (Online version in color.)

で試験に供したため,表面状態が異なる。

Fig.11,12は表面状態の違いを写真で示したものである。 Fig.11に開発試験機に用いたピンとブシュの軸方向断面観 察図を示す。Fig.11 (a-2)のピン,Fig.11 (b-2)のブシュに よれば、断面の最表面に旋盤加工痕が見られ、目立った酸 化被膜は見られない。なお、Fig.11 (a-1)より、ピンには顕 著な圧延フローが観察される。Fig.12は実体試験機に用い たピン、ブシュの軸方向断面観察図を示す。Fig.12 (a-2)の ピン、Fig.12 (b-2)のブシュに注目すると、断面の最表面に

	Table 5.	Surface	properties	of the	pin ai	nd bush.
--	----------	---------	------------	--------	--------	----------

Testing machine	Newly developed wear testing		Conventional chain type testing		
Items	Pin Bush		Pin	Bush	
Hardness [HRC]	55.4	59.1	55.0	59.6	
Surface roughness Ry [µm]	6.4	12.0	13.6	5.4	
Fabrication process	brication cess Lathe turning $\rightarrow$ Heat-treatment $\rightarrow$ Shotblasting		Cold forging →Heat-treatment →Shotblasting	Cold-drawn pipe →Heat-treatment →Shotblasting	



Fig. 11. Axial cross section of the near surface of the pin and bush for the newly developed wear testing (5% Nital etching).



Fig. 12. Axial cross section of the near surface of the pin and bush for the conventional chain type testing (5% Nital etching). (Online version in color.)

厚さ20 μm程の酸化被膜が見られる。両者の違いが後述す る初期摩耗に差をもたらす。

Table 6に試験条件を示す。チェーン使用時は、耐摩耗性 を向上させるため、摺動面へグリース等の潤滑剤の塗布が 推奨されている。しかし、ここでは材料の摩耗に対する試 験方法の差を明らかにするため、摺動面を脱脂し、潤滑に よる外乱要因を除いた。予備試験において、開発試験機で はばらつきが小さいことを確認できていたため、本試験の 試験本数は、開発試験機で3セット、実体試験機で2セット とした。開発試験機は、ブシュが1往復摺動する毎に1サイ クルとカウントし、実体試験機は、チェーンが装置を1周 する毎に1サイクルとカウントする。サイクル数Nは、実 設備における1年稼動を想定しN=25×10<sup>4</sup>回以上とした。 なお開発試験機と実体試験機は、摺動終わりから開始まで のアイドリング時間が異なるが、ここでは考慮していない。

摩耗量の測定方法について示す。ローラチェーンにおいては、ピンとブシュの摩耗の合計量がチェーンの伸びをもたらすため、ピンの摩耗量 $W_p$  (Fig.13参照)とブシュの摩耗量 $W_p$  (Fig.13参照)を合計した摩耗量 $W_T = W_p + W_B$ で評価する。開発試験機では、ピン中心の変化量を測定したものが $W_T$ に相当する。実体試験機では、稼動した張力を保持した引張り側 (Fig.4参照) でチェーンの長さの変化を

Table 6.	Comparison	of testing	condition.

Items		Newly developed wear testing	Conventional chain type testing
Idling time per one cycle		0.6 [sec]	5.1 [sec]
Definition of one cycle	Ν	Reciprocation	Revolving
Load	Pc	29,50	0 [N]
Average sliding speed	V	2.19 [1	n/min]
Sliding angle	$\theta_0$	32.7 [c	legree]
Condition of sliding surface		D	ry



Fig. 13. Comparison of the wear amount between  $W_T^N$  (newly developed) and  $W_T^C$  (conventional). (Online version in color.)

測定し、測定範囲内に含まれるピンとブシュの数量で除したものが $W_{T}$ に相当する。このような軸芯の変化を測定する方法は、両試験共、試験途中で試験片を取り外す必要が無く、試験中断の影響を最小限にできる。

#### 4・2 摩耗試験結果

Fig.13とTable 7は、開発試験機と実体試験機の摩耗試験 結果であり、サイクル数Nに対する摩耗量 $W_T = W_P + W_B$ を示す。ここで開発試験機の摩耗量を $W_T^N$ 、実体試験機の摩 耗量を $W_T^C$ とする。それぞれの試験片を比較できるサイク ル数N=25×10<sup>4</sup>回時 (Fig.13のF)の摩耗量は、開発試験 機 $W_T^N = 0.85 \sim 0.93$  mm、実体試験機 $W_T^C = 0.69 \sim 0.84$  mm で あり、開発試験機のほうが大きい。摩耗曲線に注目すると、 開発試験機、実体試験機共に試験初期の摩耗速度が大き く、その後はほぼ一定の傾きで推移し、摩耗量がほぼ1 mm を超えた後、傾きがやや大きくなる。試験初期の曲線の立 ち上がりは、初期摩耗と呼ばれる状態で、サイクル数がほ ぽN=3×10<sup>4</sup>回まで続き、その後定常摩耗に遷移する。こ のような遷移現象は、繰り返しを伴う金属の凝着摩耗にお いて一般的にみられる現象である<sup>16,17)</sup>。

試験片による摩耗量のばらつきに注目すると、サイクル 数N=3×10<sup>4</sup>回時 (Fig.13のE)、開発試験機では0.03 mm、 実体試験機では0.07 mmである。同様にサイクル数N=25 ×10<sup>4</sup>回時 (Fig.13のF)、開発試験機では0.08 mm、実体試 験機では0.15 mmである。このように開発試験機では、試 験片による摩耗量のばらつきは、実体試験機の半分程度と 小さい。この結果は、開発目標に合致するものである。な お、両試験機の摩耗曲線の考察は、次章で述べる。

# 5. 開発試験機とチェーン実体摩耗試験機の 摩耗状態の比較と考察

#### 5・1 定常摩耗時における摩耗速度の比較

摩耗試験片と同じピン径D<sub>P</sub>=15.8 mmを用いた実体 チェーンにおける許容摩耗量は通常3 mmである。これに 対し、同一ピン径を用いた本研究の摩耗試験では、Fig.13 より両試験機共に0<N<3×10<sup>4</sup>回の範囲で初期摩耗 が生じている。その初期摩耗量は開発試験機で $W_T^N|_{\epsilon} =$ 0.24 mm,実体試験機で $W_T^C|_{\epsilon} = 0.17$  mmであり、それぞれ は実体許容摩耗比8%、6%に相当する。すなわち、実設備 における許容摩耗量の90%超は定常摩耗に支配されるた め、材料の摩耗に対する試験方法の比較は、定常摩耗で行 う必要がある。そこで、初期摩耗と定常摩耗との区別を明 確にし、定常摩耗における摩耗特性を比較する目的で、摩 耗速度に注目する。

サイクル数あたりの摩耗量から求められる摩耗速度 dW<sub>T</sub>/dNは,開発試験機ではdW<sup>N</sup><sub>T</sub>/dN,実体試験機ではdW<sup>C</sup><sub>T</sub>/ dNで表され,それぞれ式(1)(2)により求めることができ る。なお,両試験機の摩耗量は,Table 7の平均摩耗量 $\Delta$ W<sup>N</sup><sub>T</sub>,  $\Delta$ W<sup>C</sup><sub>T</sub>を用いた。

Table 7. Definition and comparison between wear amount  $W_T^n$  and  $W_T^c$ .  $W_{T|\ell}^n = \sum W_T^n/3 = (No.1 + No.2 + No.3)/3 \quad \Delta W_T^n = W_T^n|_{\ell+1} - W_T^n|_{\ell} \quad W_T^c|_{\ell} = \sum W_T^c/2 = (No.1 + No.2)/2 \quad \Delta W_T^c = W_T^c|_{\ell+1} - W_T^c|_{\ell}$ 

k	Number		Wear amount $W_T = W_P + W_P$					]			
	of cycle N	W <sub>T</sub> <sup>N</sup> : Newly developed wear testing					WT	: Conventiona	l chain type tes	ting	
	(×10 <sup>4</sup> )	No.1	No.2	No.3	$W^N_T _{\varkappa}$	$\Delta W_T^N$	No.1	No.2	$W^C_T _{\bigstar}$	$\Delta W_T^C$	
1	1.0	0.14	0.16	0.14	0.147	0.147	0.10	0.07	0.085	0.085	
2	2.0	0.19	0.20	0.19	0.193	0.046	0.15	0.09	0.120	0.035	
3	3.0	0.24	0.26	0.23	0.243	0.050	0.20	0.13	0.165	0.045	
4	3.9	0.26	0.28	0.25	0.263	0.020	0.22	0.15	0.185	0.020	
5	5.8	0.32	0.31	0.30	0.310	0.047	0.27	0.18	0.225	0.040	
6	7.0	0.35	0.34	0.32	0.337	0.027	0.29	0.21	0.250	0.025	
7	7.7	0.37	0.36	0.34	0.357	0.020	0.31	0.23	0.270	0.020	
8	9.6	0.41	0.40	0.38	0.397	0.040	0.35	0.26	0.305	0.035	
9	12.0	0.46	0.47	0.43	0.453	0.056	0.40	0.31	0.355	0.050	
10	15.0	0.56	0.55	0.53	0.547	0.094	0.51	0.39	0.450	0.095	
11	21.0	0.74	0.78	0.70	0.740	0.193	0.69	0.57	0.630	0.180	
12	25.0	0.88	0.93	0.85	0.887	0.147	0.84	0.69	0.765	0.135	
	27.0	0.97	0.99		0.980						
	32.0	1.22	1.16		1.190						
13	35.0	1.35			1.350	0.463	1.26	1.07	1.165	0.400	
	38.0	1.50			1.500						
14	42.0	1.75			1.750	0.400	1.64	1.39	1.515	0.350	

 $21 \times 10^4 \sim 25 \times 10^4$ 回における開発試験機の摩耗量 $\Delta W_T^N = 0.147 \text{ mm}$ である。式(1)より,摩耗速度 $dW_T^N dN = 3.68 \times 10^{-6} \text{ mm/cycle}$ が求まる。

$$\frac{dW_{\rm T}^{\rm N}}{dN} \cong \frac{\Delta W_{\rm T}^{\rm N}}{\Delta N} = \frac{0.147}{25 \times 10^4 - 21 \times 10^4} = 3.68 \times 10^{-6} \text{ mm / cycle}$$

式(1)(2)を用いて算出した両試験機の摩耗速度を Fig.14に示す。Fig.14では、サイクル数Nは測定区間の中 央値をプロットした(N=21×10<sup>4</sup>~25×10<sup>4</sup>回では、23×  $10^{4}$ 回にプロット)。両試験機の摩耗速度は、サイクル数N = 3×10<sup>4</sup>回までの初期摩耗(Fig.14のG)では異なるが、 それ以降の定常摩耗においてはほぼ一致している。

ここで、 試験初期における開発試験機と実体試験機の摩 耗速度の違いについて考察する。初期摩耗に影響を及ぼす 試験片の表面性状に注目すると、開発試験機用のピン、ブ シュの表面は旋盤加工面 (Fig.11参照) であり, 目立った酸 化被膜は見られない。これに対し、実体試験機用のピン、 ブシュの表面には、酸化被膜が厚く形成されている (Fig.12 参照)。乾燥摩擦においては、金属表面に形成される酸化被 膜が摩擦面に存在すると、金属同士の凝着が妨げられ、摩 擦摩耗において有効に作用する<sup>18-20)</sup>。酸化被膜と旋盤加工 面の影響により、開発試験機は、実体試験機よりも試験初 期の摩耗が多かったと推測される。また,実体試験機にお けるNo.1とNo.2の試験初期のばらつきは、酸化被膜が厚 く不安定な状態で形成されている影響と推測される。摺動 を繰返し、 摺動面に摩耗粉が付着することで、 金属同士の 接触が少なくなり, 製作方法による表面状態の影響が小さ くなると、開発試験機と実体試験機の摩耗速度の差は15% 以下と小さくなる。サイクル数N=3×10<sup>4</sup>回以降(開発試 験機の摩耗量 $W_T^N|_{\ell} = 0.24 \text{ mm}$ 以上)がこれに該当する。

Table 8に試験終了後,装置から取外し実測したピンの摩 耗量 $W_p$ ,ブシュの摩耗量 $W_B$ ,合計摩耗量 $W_T = W_P + W_B$ を



Fig. 14. Comparison of the wear rate between dW<sup>T</sup>/dN (newly developed) and dW<sup>C</sup>/dN (conventional). (Online version in color.)

示す。開発試験機は試験片No.1,実体試験機は試験片No.2 を用いた。合計摩耗量 $W_T$ に対するピンの摩耗量 $W_P$ の割合 は、開発試験機 $W_T^N$ と実体試験機 $W_T^C$ で一致している( $W_P$ / $W_T^N$ = $W_P/W_T^O$ )。先には、ピンとブシュの合計摩耗量の摩耗 速度が、開発試験機と実体試験機でほぼ一致していること を述べた。ピンとブシュの摩耗量の比率も両試験機で一致 している。なお、軸芯の変化量から求めたTable 7の摩耗量  $W_T^N, W_T^C$ と、部品単体から測定したTable 8の摩耗量 $W_T^N, W_T^C$ を比較すると、両試験機それぞれにおいてほぼ一致してい る。このように、装置から取り外さない測定方法において も、比較的高い精度で摩耗量の評価ができることが分か る。

#### 5・2 チェーン実体試験機との断面形状の比較

Fig.15 (a) に開発試験機のピンの断面形状の変化を示す。

Table 8. Total wear amount  $W_T^N \neq W_T^C$  and wear ratio  $W_P/W_T^N = W_P/W_T^C$ .

Items	W <sub>T</sub> <sup>N</sup> : New test	ly develop ing fom No	ed wear 0.1	W <sub>T</sub> <sup>C</sup> : Conv test	ventional cl	nain type 0.2
From	$W_{P}/W_{T}^{N}$	0.46	W <sub>P</sub> =0.82	$W_{P}/W_{T}^{C}$	0.45	W <sub>P</sub> =0.64
Pin and	$W_B/W_T^N$	0.54	$W_{B}=0.95$	$W_B/W_T^C$	0.55	$W_{B}=0.79$
Bush [mm]	$\substack{(W_P+W_B)/\\W_T^N}$	1.0	$W_P+W_B = 1.77$	$(W_P+W_B)/W_T^C$	1.0	$W_{P}+W_{B} = 1.43$
From Table 7 [mm]		W <sub>T</sub> <sup>N</sup> =1.75			W <sub>T</sub> <sup>C</sup> =1.39	







Fig. 16. Bush inside diameter profile after testing. (Online version in color.)

三日月状の摩耗範囲を呈し, x軸で対称である。Fig.15 (b) に実体試験機のピンの断面形状の変化を示す。三日月状の 摩耗範囲を示し, x軸にほぼ対称である。断面形状の変化 から,開発試験機のピンと実体試験機のピンは,同等の摩 耗範囲を示す。

Fig.16 (a) に開発試験機のブシュの断面形状の変化を示 す。三日月状の摩耗範囲を呈し,最も摩耗した位置はx軸 に対し約-15°傾いている。Fig.16 (b) に実体試験機のブ シュの断面形状の変化を示す。実体試験機のブシュは開 発試験機と同様に,三日月状の摩耗範囲を示し,最も摩耗 した位置はx軸に対し約-15°傾いている。これはスプロ ケットの噛合い位置に依存していると考えられる。断面形 状の変化から,開発試験機のブシュと実体試験機のブシュ は,同等の摩耗範囲を示すことが確認できる。なお,試験



Fig. 17. Wear surface of the pin. (Online version in color.)



Fig. 18. Wear surface of the bush. (Online version in color.)

条件は摺動角度 $\theta_0$ =32.7°であるが、三日月状の摩耗範囲 の端点は、ピンとブシュ共に約180°に達している。これは、 ピン、ブシュの双方の摩耗により、接触面の曲率半径が増 加し、接触面積が増加したためと考えられる。両試験機の ピンとブシュは同様の断面形状を示すことから、開発試験 機は実体試験機と同様の摩耗を再現できている。

#### 5・3 チェーン実体試験機との摩耗面の比較

Fig.17にピンの摩耗面観察図を示す。Fig.17(a)は開発試 験機, Fig.17(b)は実体試験機を示す。摺動方向はいずれ も鉛直方向とする。Fig.17(a-2),(b-2)に注目すると,溝状 の引っ掻き傷が見られる。Fig.17(a-3),(b-3)に注目する と,黒色物が付着した凝着面が見られる。両試験によるピ ンの摩耗面は,引っ掻き傷と凝着面が支配的であり,巨視 的な比較をすると,類似性が見られる。

Fig.18にブシュの摩耗面観察図を示す。Fig.18(a)は開発 試験機, Fig.18 (b) は実体試験機を示す。 摺動方向はいず れも鉛直方向とする。Fig.18 (a-2), (b-2) に注目すると, 溝 状の引っ掻き傷が見られる。引っ掻き傷は実体試験機のほ うが細かく、金属光沢の面も少ない。Fig.18 (a-3), (b-3) に 注目すると,黒色物が付着した凝着面が見られる。両試験 によるブシュ摩耗面の差は、 摺動状態により生じたと考え られる。開発試験機は、実体試験機と異なり、常にピンと ブシュの間に圧力が加わっている。また摺動を終えてから 始まるまでのアイドリング時間が実体試験機と比較し短 い。このような圧力が維持される状態や、アイドリング時 間の差がブシュの摩耗面に影響を与えることも考えられ る。しかし開発試験機によるピン、ブシュの摩耗量の割合 は実体試験機と相違無く, 摩耗面は引っ掻き傷と凝着を繰 り返した面が観察されることから, 耐摩耗性の評価に対す る問題は小さいと考えてよい。

## 6. 結言

試験工数と費用が多大なチェーン実体摩耗試験機に対し, 試験片をピン, ブシュに限定することで, 精度や工数 を改善した試験機を開発し, 以下の結論を得た。

- (1) 試験に要する部品が少ない開発試験機は、チェーン実体摩耗試験機よりも試験結果のばらつきが小さく、試験精度の向上や試験工数の削減の利点を有する。
- (2) チェーン伝動では、チェーンとスプロケットの噛み合いにおける特定の範囲において、ピンとブシュに摩耗が生じることを明らかにし、その際のピンとブシュの 摩擦挙動も明らかにした。(Fig.4, Fig.5参照)
- (3) そのことを反映させ、チェーン実体と同様の摩擦条件 を有し、かつ単純な摩擦部と簡便な操作性を持つ摩耗 試験機を開発した。(Fig.6, Fig.7参照)
- (4) チェーン実体摩耗試験機と比較して、材質の摩耗特性 を支配する定常摩耗に関して両者が一致していること

を示した。この結果,開発試験機はチェーン実体摩耗 試験機の摩耗挙動を高精度で再現できることを確認し た。

#### 文 献

- 1) T.Yasuda: J. Jpn. Soc. Lubr. Eng., 10(1965), 525 (in Japanese).
- 2) G.Rozing, V.Alar and V.Marusic: Interdiscip. Descr. Complex Syst., 13(2015), 461.
- 3) J.D.Bressan, D.P.Daros, A.Sokolowski, R.A.Mesquita and C.A.Barbosa: J. Mater. Process. Technol., 205(2008), 353.
- 4) Y.Zhang, Z.Yang and D.Li: J. Eng. Tribol., 233(2019), 927.
- 5) P.Thongjitr, P.Ninpetch and P.Kowitwarangkul: *Mater. Today: Proc.*, 5(2018), 9431.
- 6) C.Kim, J.Chung and J.Song: Adv. Mech. Eng., 9(2017). https://doi. org/10.1177/1687814017723296
- 7) S.Xu, Y.Wang and F.Meng: J. Mech. Eng. Sci., 220(2006), 1569.
- 8) H.Peeken and W.Coenen: Wear, 108(1986), 303.
- 9) C.A.Brockley: Wear, 4(1961), 333.
- 10) S.J.Radcliffe: Tribol. Int., 14(1981), 263.
- 11) N.E.Hollingworth: Tribol. Int., 20(1987), 3.
- 12) S.Noguchi, H.Yoshiba, S.Nakayama and T.Kanada: J. Adv. Mech. Des. Syst. Manuf., 3(2009), 355.
- 13) S.C.Burgess, T.Pyper and C.S.Ling: J. Mech. Eng. Sci., 227(2013), 1047.
- 14) D.C.Oscar and A.S.Arthur: Chain feed mechanism for an induction heating furnace, U. S. Patent US4582972A, (1986).
- 15) 中込昌孝:ローラチェーンの安全設計, 養賢堂, 東京, (1989), 101.
- 16) K.Hiratsuka: Trans. Jpn. Soc. Mech. Eng., 58(1992), 3362 (in Japanese).
- 17) Y.Amamoto and H.Goto: Tribol. Int., 39(2006), 756.
- 18) M.Satoyoshi and F.Hayama: J. Jpn. Inst. Met., 32(1968), 11 (in Japanese).
- 19) H.Kato: Tribol. Int., 41(2008), 735.
- 20) H.Kato: Wear, 255(2003), 426.

#### 付録

#### ピン・ブシュの摩耗挙動の再現

ここでは、チェーン実体のピン、ブシュの摺動方向と、 開発試験機の摺動方向について説明する。Fig.A1 (a) (b) は、 チェーン実体の摺動方向を示し、Fig.5 (a) (b) のピンとブ シュのみに注目した図である。Fig.A1 (a-1)~(a-3) はFig.5 (a-1)~(a-3) と等しく、Fig.A1 (b-1)~(b-3) はFig.5 (b-1) ~(b-3) と等しい。なお、Fig.5 (b) では負荷方向を基準に 図示したが、Fig.A1 (b) ではピンの位置を基準とする。

ピンとブシュの摺動による接点の移動と摺動方向につい て説明する。Fig.A1 (a) に示す駆動側では、接触荷重Pc= Tの押圧状態で、ブシュが角度 $\theta_0$ 回転する。そのため、ブ シュの接点は角度 $\theta_0$ の範囲を移動し、ピンの接点は移動し ない。Fig.A1 (b) に示す従動側では、接触荷重Pc=Tの押 圧状態で、ピンが角度 $\theta_0$ 回転する。そのため、ピンの接点 は角度 $\theta_0$ の範囲を移動し、ブシュの接点は移動しない。こ こで、チェーンの伸びに影響するチェーン引張り方向のピ ンとブシュの接点、点P・Qに注目する。ピン表面の点Pの 摺動方向はFig.A1 (a) で鉛直上向き、Fig.A1 (b-3) では鉛 直下向きである。ブシュ表面の点Qの摺動方向は、Fig.A1 (a-1) で鉛直下向き、Fig.A1 (b) では鉛直上向きである。す なわち、チェーン引張り方向の接点P・Qに限れば、摺動方 向は往復を示す。

Fig.A2に開発試験機の動作を示す。接触荷重Pc=Tの押 E状態でブシュを角度 $\theta_0$ 分往復摺動させる。この動作によ り、チェーン引張り方向の接点、点 $P \cdot Q$ におけるピン・ブ シュの表面の摺動方向は往復となり、チェーン実体と等し い。このことより、開発試験機では、ピンを固定し、ブシュ を往復摺動させる機構を採用した。



(a) Sprocket driving state causing uni-directional friction for Bush



(b) Sprocket driven state causing uni-directional friction for Pin

Fig. A1. Real roller chain under uni-directional friction between the driving state and the driven state. (Online version in color.)



Fig. A2. Newly developed wear testing machine under reciprocating friction for 1 cycle. (Online version in color.)